PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-072016

(43)Date of publication of application: 16.03.1989

(51)Int.CI.

G01J 3/02 G01J 1/44

G01J 3/26 G01J 3/36

(71)Applicant: MINOLTA CAMERA CO LTD

(22)Date of filing:

(21)Application number: 63-063927

16.03.1988

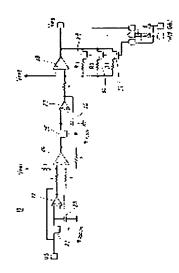
(72)Inventor: HASEGAWA JUN

(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE FOR SPECTRAL MEASUREMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To smooth picture element outputs and to prevent the whole dynamic range from decreasing by providing an amplifying circuit which has plural amplification stages and selecting one amplification stage corresponding to each picture element while a picture element output is read out.

CONSTITUTION: Picture elements of a CCD image sensor are divided into 1st and 2nd groups where spectral filters for short and long wavelength bands are arranged and monitor picture elements where no spectral filter is arranged. A microcomputer outputs GN1=H and GN2=L for the outputs of the 1st group picture elements, R2/r is selected as the gain of the operational amplifier 28 of an analog processing circuit 15 by turning on an FET 30, and its output is multiplied by the gain R2/r. The microcomputer outputs GN1=GN2=H for the 2nd group and a gain R3/r is selected; and GN1=GN2=L is outputted for the monitor picture elements and a gain R1/r is selected. Thus, even



when there are only three kinds of the output levels of the picture elements, all output levels are made nearly uniform by switching the gains and the image pickup device can be applied to the range of an A/D converter.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-72016

動Int.Cl.・
 識別記号 庁内整理番号
 G 01 J 3/02 S-8707-2G P-7706-2G 8707-2G 8707-2G 8707-2G 8707-2G 8707-2G 8707-2G 客査請求 未請求 発明の数 1 (全 12 頁)

9発明の名称 分光計測用固体撮像装置

②特 顧 昭63-63927

愛出 願 昭62(1987)9月11日

@特 顔 昭62-229315の分割

砂発 明 者 長 谷 川 潤 大阪府大阪市東区安土町2丁目30番地 大阪国際ビル ミ

ノルタカメラ株式会社内

の出 顋 人 ミノルタカメラ株式会 大阪府大阪市東区安土町2丁目30番地 大阪国際ビル

社

砂代 理 人 弁理士 小谷 悦司 外2名

叨 桕 堪

1. 発明の名称

分光計劃用間体摄像装置

2. 特許請求の範囲

1. 場所により透過する光の被妥が異なる分光フィルタと、この分光フィルタを透過した被削定光の分光スペクトルを受光する固体撮像素子と、この固体撮像素子の各面素毎の読み出し出力を増幅する増幅回路とからなる分光計測用固体機像装置において、上記増幅回路は複数の増幅数を行し、かつ、面素出力の読み出し中に各面素に対応した一つの増幅段を選択する手段を行えたことを特徴とする分光計測用固体機像装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本免明は、固体投象条子を用いた被制定光の分光分布を電気的に研定するための分光計制用固体 扱象装置に関する。

【従来の技術】

この種の分光計測を行う方法ないし装置として、

特開昭 5 9 - 9 2 3 1 8 号公報、特別昭 5 7 - 6 9 2 2 2 号公報に示されるように、分光器と自己 走査型固体操像案子あるいは分光フィルタと自己 走査型固体操像案子を用いたものが知られている。 このように、分光計測等の光計測用に用いるセ ンサとして、分光性能を有するフィルタと受光案 子、特に自己走査型の C C D イメージセンサを組 み合わせたものが提案されている。

[発明が解決しようとする課題]

ところで、上記のように分光フィルタと聞体拠像素子を組み合わせて分光計測を行う場合、各頭素の感度は、その画素と一般である。一方、固体健像素子の多くは、Si(シリコン)上に形成されるため、特に短波長側の感度に対してが、上に形成される)が、長波長側の感度に対して低くなる傾向にある。他方、分光フィルタにおいて、一枚の分光フィルクで使用波長短期に対して対応になるが、この場合、それぞれの分光フィルの分光フィルの分光フィルの分光フィルの分光フィルの分光フィルの分光フィルの分光フィルの分光フィルの分光フィルの分光フィルの分光フィルの分光フィー

- 2 -

ルタの平均透過串が大きく異なることがある。

これに対し関体操像素子においては、各画素の 私分時間は同一である。このため、基度の低い画 素の出力は高速度の画案のそれより必ず小さくな り、その結果、出力のダイナミックレンジの低下 を招来してしまい、高精度な計測が困難となる。

上記公報には、分光フィルタの透過率変化、受光素子の分光感度特性の影響を除去するために、実際の資料調定に先立って、基準の光束の測定を行い、もって特性の補正を行うことが開示されているが、この方法では、依然として、上述した出力のダイナミックレンジの改善は図れない。

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、 分光フィルタと関体機像来子(CCDイメージセンサ)を組み合わせたもので、分光フィルタの各主被長に対する間体機像素子の画素の感度の不均一性を画楽出力の増幅度を変えることによって補低し、簡素出力を平滑化し、全体のダイナミックレンジの低下を防止し、高精度の分光計測が可能な分光計測用固体機像装置を提供することを目的

- 3 -

ここに、分光スペクトルの半値幅は、各種素の 図面 x 方向の長さに対応する分光フィルタ1、2 の主被長の変化の幅と分光フィルタ1、2の各主 被長における半値幅で決定され、また、分光スペ クトルの波長ピッチは、C C D イメージセンサ3 とする。

[課題を解決するための手段]

本危明は、場所により透過する光の放長が異なる分光フィルタと、この分光フィルタを透過した被測定光の分光スペクトルを受光する固体過量な子の各世素毎の読み出しななりを増幅する増幅回路とからなる分光計測用固体投資では、かつ、 重素出力の読み出し中に各重素に対応した一つの増幅段を選択する手段を確えたものである。

[作 川]

この構成により、画像出力を、その続み出し中 に各画器に適応した増幅度で増幅することができ、 したがって低感度画素のダイナミックレンジを高 くすることができる。

[実施例]

第1 図は本実施例における入射光受光部の構成を示す。 同図において、1、2 はその透過する主波長が図面×方向に対し連続的に変化する分光フ

- 4 -

の各画来のピッチに対応する分光フィルタ1.2 の主波長の変化ピッチで決定されている。なお、 本実施例においては各面素ピッチは主波長10 ng ピッチに対応している。

第2図はCCDイメージセンサ3の具体的な構成を示す。同図において、5はオーバーフロードレイン(ODと略す)、6はオーバーフローゲート(OGと略す)、7はCCDイメージセンサ3の主要部であるフォトダイオード(PDと略す)、8は移送ゲート(SHと略す)、9は各種案で得られた電荷を転送する2相駆動の転送レジスク(RGと略す)である。

そして、PD7は、各PD間をチャンネルストッパで区切られていて、CCDイメージセンサの各両者に入射した光を光電変換し、さらに光電変換によって発生した電荷の蓄積を行う。

また、SH8はPD7で発生器観された花荷を RG9へ取り込むためのもので、イメージセンサ の積分終了に際しては、SH8に能圧を印加する ことにより、PD7からRG9へ電荷の移送が行

- 6 -

1 0 は R G 9 より 販次 転送される各画 糸の電荷を電圧に変換する容量で、この容量 1 0 はりセット 用 F E T 1 1 によって電荷の 転送に先立って電 被電圧に 光電される。 1 2 はイメージセンサ出力バッファであり、容量 1 0 における電圧を信号 0 S として外部へ出力する。 2 0 は P D 7 に 脈 射さ

- 7 -

CDイメージセンサ13の制御および出力された データの処理を行うマイクロコンピュータ(マイ コンと略す)、15はアナログ処理回路(詳細は 後述)、16はA/Dコンパータ、17はパルス 発生回路、18は基本クロック発生部であり、こ のクロック発生部18は、イメージセンサ13の 脳動およびイメージセンサ13の出力信号の処理 を行う各パルス信号発生のための基本クロックC P、およびイメージセンサ13のアナログ出力を マイコン14で扱うデジタルデータに変換するA /Dコンパータ16の基本クロックCP! を発生 している。また、パルス発生回路17は、フリッ ブフロップ、NANDゲート、NORゲート等の ロジック回路で構成されており、イメージセンサ 13のRGの駆動およびイメージセンサ13の粒 分制御、およびイメージセンサ13の出力を処理 するアナログ処理回路15の制御を行う各パルス 信号を発生する。

以下、それぞれのパルス信号について説明する。 ø 1. ø 2 は 2 相似動の R G (第 2 図) を駆動す

第3 図は本実施例における制御システムのプロック構成を示す。以下、第3 図に沿って、各プロックの機能および各プロック間の信号ラインについて説明する。

1 3 は前述の C C D イメージセンサ、 1 4 は C - 8 -

るための耳いに逆相の転送クロックで、転送クロックの1、 の2の一周期に同期して極紫の出力が取り出されるが、各種楽で発生した電荷が容量10(年2回)に転送されるのはの1=Hi(ハイ)のタイミングである。 のOSRSは上記の容量10を電荷転送に先立って電源電圧に充電するためのリセット用FET11のゲートに印加されるパルスで、の1=Lo(ロー)のタイミングで、このののSRSパルスを上記ゲートに印加することで、上記FET11のリセット動作を行なわせている。

● OGと ● SH はそれぞれイメージセンサ13の OG。 SHに印加されるベルスで、 ● OGは級分別始に先立ってHiとなり、積分別始の時点でしっとなる数分別始のベルス信号であり、 ● SH は数分終了時に各PDに歯殺された電荷をRGへ転送するための信号で、転送クロック ● 1 がHlの時に、Hiとして転送を開始し、Loとなった時点で数分を終了する数分終了信号である。 これらの数分時間調御ベルスはマイコン14よりパルス発生回路17へ送信される●INT 信号により発生する。

- 9 —

- 10 -

マイコン14はこの積分時間制御のため、パルス 発生回路17から送信される転送クロック ¢ 1 を カウントし、常にモニタしている。

♥ RSS/N · ♥ OSS/N はアナログ処理回路15に おける信号処理のタイミングパルスである。CC Dイメージセンサ13の出力OSは、前記リセッ ト状態の電圧と画案で発生した電荷が転送された 状態の電圧が交互に現れるため、発生した電荷分 だけの地圧(地位袋)をこのアナログ処理回路 1 5で取り出し、さらにマイコン14より送信され るGN1、GN2信号によって3段階に切り換え 可能なゲインを掛けて(詳細は後述)、Vosとし てA/D変換する必要がある。発生した電荷分の 電圧を取り出すのに、周知の2重サンプリングの 方法(後述)を用いるため、 PRSS/II· POSS/II のパルスがアナログ処理回路15へ供給される。 また、 ø ADS は、アナログ処理回路15から出力 されるVosをA/D変換するためのA/D変換関 始パルスである。

A / D コンパータ 1 6 は、アナログ処理回路 1 - 1 1 -

印加され第5図(b)に示されるように〇Gのボテンシャルが下がり、PDに審領された不要略荷は〇Dへ排出される。その後、ቀ_{○G}のパルスが立ち下がると(第4図(c))、第5図(c)に示すように、〇Gへ印加された低圧が考となり、〇Gのポテンシャルは復帰し、この時点からPDで発生した電荷がPDに審積され始め、積分が開始されていく(第4図(d),第5図(d))。

マイコン 1 4 は φ INT 信号を立ち上げた後、転送クロック φ 1 の立ち下がりをカウントし、所定の数だけ同クロック φ 1 をカウントした後の φ 1 の立ち上がりの後、 φ INT 信号の立ち下げる。 パルス発生回路 1 7 は φ INT 信号の立ち下がりに同期し、 φ SIIパルスを立ち上げる(第 4 図(e))。 これにより、 第 5 図(e)に示されるように下がり、 P D に 蓄積された 電荷は R G へ移送される。 その後、 φ SIIのパルスが立ち下がると(第 4 図(f))、 第 5 図(f) に示されるように S H へ 印加された電

第4図は上記各信号の出力タイミングチャートを、第5図はイメージセンサの動作を、第6図はアナログ処理回路を示す。これらの図により、イメージセンサの動作および信号の出力タイミングを説明する。

第4図(a)の時点では、PDに不要吃荷が審積され、第5図(a)に示す状態にある。マイコン 14はパルス発生回路 17から送られる転送クロック φ 1の立ち上がりの後、粒分時間制御信号 φ 1N T を立ち上げる。パルス発生回路 17は同信号 φ 1NT の立ち上がりに同期しゅ 0Gのパルスを立ち上げる(第4図(b))。これにより、OGに電圧が

_ 12 -

正が客となり、SHのポテンシャルは復帰し、この時点でPDで発生する谘荷のRGへの移送終終了し、イメージセンサの殺分が終了する。以後は第4図(g)、第5図(g)で示されるように、転送クロックφ1、φ2によって各所衆の出力に、転送され、順次読み出されていく。 殺分終でも、 PDに引き続き光が照射されている場合でも、 発生した電荷はSH、 あるいは不図示のチャンルのストッパのポテンシャルより低いポテンシャルのOGを越えODへ排出される。

次にアナログ処理回路 1 5 におけるアナログ処理について説明する。イメージセンサ 1 3 の出力 0 S は第 4 図に示される通りである。クロック 1 ー L o の時点で発生する o O S R S パルスにより、 容量は電板電圧にリセットされ、クロック 1 が H i になるまで、 成るリセットレベルを保持している。ここで o R S S / H パルスが 第 6 図に示す リセットサンブルホールド F E T 2 1 に 与えられる パットサンブルホールド F E T 2 1 に トレベルがホールドされ、パッファ 2 2 を介してオペアンブ 2

- 14 -

4の非反転入力される。クロックの1がHになると、出力のSは衝撃で発生した電荷の分だけリセットレベルから健位が下かる。この電圧はオペアンプ24の反転入力へれたリセットレベルとの造動を取って、出力される。このはルルドFET25を介してサンブルホールドを行っては、メリカへ入力される。にで再びサンブルホールドを行うのは、後に行われるA/D変換のためである。

オペアンプ 2 8 は、A / D 変換のためにバッファ 2 7 からのイメージセンサ出力を増 幅し、 V os として A / D コンパータ 1 6 へ出力している。 ここで、 増 幅のゲイン(増 幅度)は、 マイコン 1 4 より送信される G N 1 , G N 2 信号によって切り換えられる。 すなわち、 G N 1 = G N 2 = L o の場合、 F E T 2 9 が O N となり、 ゲインは - R 1 / r であり、また G N 1 = H i , G N 2 = L o の

- 15 -

納されている。2つの分光フィルタ1.2はイメージセンサ13上に分離して配置されており、分光フィルタ1の550nmに対応する晒素(N+16番晒素)と、分光フィルタ2の560nmに対応する晒紫(M番画素)との間には本システムでは使用しない画素が並んでいる。

本 災 施 例 で は 前 述 した 1 番 画 数 ~ 5 番 画 数 を モニ タ 画 数 と 呼 び 、 N 番 画 索 ~ N + 1 6 番 画 数 を 第 1 グ ルー ブ と 呼 び 、 M 番 画 索 ~ M + 1 5 番 画 索 を 第 2 グ ルー ブ と 呼 び 、 こ れ ら 以 外 の 画 衆 を 無 効 画 数 と 呼 ぶ 。

以下、郊7図のフローチャートに沿って説明する。

まず、#1においてFLG(L)を0にクリアしている。Lは1~33の値をとり、1~17は第1グループの画衆N~N+16に相当し、18~33は第2グループの画衆M~M+15に相当する。すなわち、Lは390nm~710nm迄の10nmピッチの各出力の番号である。本実施例においては、観分時間を切り換え、額分を行い、各額

場合、FET30がONとなり、ゲインは-R2 /「となる。さらにGN1-GN2-Hlの場合、 FET31がONとなり、ゲインは-R1/「と

以上でイメージセンサの動作およびイメージセンサの出力の処理についての説明を終る。

次に本実施例において、入射光の分光スペクト ルのデータを得る方法について説明する。

CCDイメージセンサ13上に配置される2枚の分光フィルタ1、2は、アセンブリが容易なように、イメージセンサ13上の分離した領域に配置されている。分光フィルタ1の390nmに400mmに対応する各画米の番号は、N.N+1、N+2、……N+16となり、マイコン14のメモリにはNの値が格納されている。一方、分光フィルタ2の560mm、570mm、580mm、……710mmの各10mmにッチの主波長に対応する各面素の番号は、M.M+1、M+2、……M+1

分時間で積分した各適素出力から出力が飽和せず、 しかも S / N の最も高い商業出力を選択するよう にしている。この時、選択済の商素は F L G (L) - 1 とするため、後処理に先立って全ての F L G (L) を O に クリアしている。

- 16 -

#2で1 = Oとしている。Iは積分時間のインデックスであり、#3で積分時間TINTが定めれている。Toはイメージセンサの出力が飽和しない最大の積分時間である。次に、#4で不回示のシャッタを開き、イメージセンサへも、積分を行う。積分を行う。積分を行う。積分を行う。積で工作が、各面米出力の積み出しを開始するが、これでで、Boundaryをより。CN値はイメージをするインデックス、およびしははないので、サークの10meまでの10msピッチの顕常につい、個ようとするデータのインデックスである。

引き続き#9へ逃み、イメージセンサの脳点番 好CNの利定を行う。いま、CN≤5であれば、

- 18 -

- 17 -

これは 1 ~ 5 番モニタ 面 紫の出力として料定され、# 1 0 へ進む。 # 1 0 では G N 1 = G N 2 = L o N 2 = L o N 2 = L o N 1 = G N 2 = L o N 1 = G N 2 = L o N 1 = G N 2 = L o N 1 = G N 2 = L o N 1 = G N 2 = L o N 1 = G N 1 = G N 2 = L o N 1 = G N 2 = G

15でCN値の判定を行い、CN値がN+16以下の場合、すなわち第1グループの出力が終了する迄は#17へ進み、ここでGN1-Hi,GN2-Loを出力し、オペアンプ28のゲインはR2/rが選択される。これにより第1グループの出力に対してはR2/rのゲインが掛けられー 19 ー

1 9 は、第 1 グループおよび第 2 グループ以外 のデータの読み出しを行わないようにするための 料定である。すなわち、前述のように第1グルー プと筑 2 グループ間、およびモニタ画案と第 1 グ ループ間にはシステム上、不必要な無効質素があ るが、これらの餌紮に対しては、#18, #19 でNOと忖定し、#20~#26の処理をスキッ プレて#27へ進み、データの読み出しを行なわ ない。#18または#19でYESとなったもの、 すなわち第1グループまたは第2グループの週末 に対しては、#20でFLG(L)の判定を行う。 ここでFLG(L) ≠ 0 となっていれば、すでに L舌データは確定しているということであり、# 21~#26の処理をスキップして#27へ進む。 FLG(L) = 〇の場合は、#21へ進み、デー タを読み込む。

2 2 でデータの最上位 b i t (M S B) の料定を行っている。ここで M S B が 1 の場合は # 2 4 へ逃むが、 M S B が 0 の場合は、額分時間を 2 倍にして、得られるデータを 2 倍にしても、その

る。一方、CN 値がN+16より大きくなれば#16へ逃み、GN1-GN2-Hiを出力し、オペアンプ28のゲインはR3 / rが選択され、第2グループの出力に対してはR3 / rのゲインが掛けられる。以上のようにモニク両素、第1 グループ、第2グループのそれぞれに対し異なるゲインを掛ける理由を以下に示す。

第1グループは、その上に分光フィルタ1が配置され、第2グループは、その上に分光フィルタ
2が配置され、モニタ画業上には、フィルタは配置され、モニタ画業上には、フィルタは配置されていない。フィルタの有無により、その透準が異なり、また、分光フィルタによって、との出力を対する。このように対する。このように対して、その出力の以がはできため、各出力に対して、グループの3通りになら、各出力に対し、クロカルがはば均等となり、かつA/D 切りに適合するようにゲインをいる。以上のゲイン切り換えを#10.#16.#17でマイコン14により行っている。

引き続き#18以下を説明する。#18および — 20 —

出力は飽和には達しない。よってMSBが0の場合は、ここでデータを選択せず、Iを1つ増し (後述 # 5 5)、積分時間を 2 倍にし、再度 MSBの判定を行うようになされている。また、 # 23で1 = 4の場合には、これ以上 Iを増加させないため、ここでデータを選択する。 # 2 4 では、このデータを選択したというフラグFLG(L)を1にセットしている。 # 2 5 では選択されたデータに 2 4-1 を掛けて各積分時間におけるデータの規格化を行っている。

すなわち、第8図 (a)~ (c)に示されるように、I = 0, (T INT = T 0) で得られたデータを選択した場合は、 (a)のように12bitのデータに2を掛け、16bitのデータとし、I = 1. (T INT = 2 × T 0) で得られたデータを選択した場合は、 殺分時間が2倍になったため、データ目体が2倍にされているので、 (a)に対し (b)のようにデータを1桁右ヘシフトしデータを1/2にする必要がある。このため、12bitのデータに2*を掛け、bit16を0とし、16bi

- 22 -

t データを似ている。この時、データは b l t 3 迄似られており、 l = 0 で似られたデータより 1 桁下の桁迄の精皮のデータが似られることになる。 (c) (d) (c)に関しても関様で、 積分時間を増すにつれ 1 6 b i t の下位 b i t 迄、 精度の高いデータが 似られることになる。 以上の処理によってイメージセンサのダイナミックレンジが拡大され、低出力の両端に対しても特度の高い測定が可能となる。

次に#26で、Lを1つ増し、格納されるデータのインデックスを増している。#27ではイメージセンサの函業番号CNの値を1つ増している。#28で全てのデータの読み出しが完了したか否かを判定し、データの読み出しが終了していなければ#9~#27の処理を繰り返し、読み出しが終了していれば、次の#29以降のルーチンへ移る。

#29以降では暗時出力の結正を行っている。 PDは光が照射されていない場合にも電荷(暗花荷)を発生し、各PDの出力は光照射に比例して

- 23 -

称たデータを、さらに校正するための係数の算出 を行っている。

被分時間を変えて計5回の数分を行う場合に入 引する光量が時間的に変化すると、 積分時間に対 して出力がリニアに得られない。 このため、モニ 夕開案の出力によって、この特正を行う。

K 1 (I) =
$$\frac{MDs(0, 5) - MD_D(0, 5)}{MDs(I, 5-I) - MD_D(I, 5-I)}$$

上式の分子第1項は#12で求めた光照射時で、 級分時間Toで級分したモニタ第5番画素の出力 で、分子第2項は#37で求めた暗時で磁分時間 Toで報分したモニタ第5番画案の出力である。 第1項から第2項を減ずることにより光照射に応 じた正味の発生電荷分の出力が得られる。

上式分母第1項は、#12で求めた光照射時で
较分時間がTo×2⁴⁻¹ で数分したモニタ第(5
-1)番画紫の出力で、分母第2項は#37で求
めた暗時で数分時間がTo×2⁴⁻¹ で数分したモニタ第(5-1)番画米の出力である。第1項か

発生する光出力電荷と向記の時 地 荷の和となっている。分光計制にイメージセンサを使用する場合は、この時 電荷を補正しなければ、特に低出力 画 常について制定精皮の低下を招いてしまう。以下、フローチャートに沿って具体的な結正方法を説明する。

2 9 で不図示のシャッタを切じ、先の照射をカットしている。 # 3 0 で # 3 によって定められた観分時間で積分を行う。 # 3 1 ~ # 3 3 で 各 カウンタ C N . J . Lを 1 にセットする。 # 3 4 で 前述と同様に C N 値を判定し、 5 以下 G N 1 - G N 2 - L oを出力し、 イメージセンタ 面楽であるから # 3 5 で G N 1 - G N 2 - L oを出力し、 イメージセンタ 面楽 しん 大 の 学 の が イ カカを読み込み、 # 3 6 で モニタ 面楽 し て テータに 2 4-1 を 掛けた データを マイコン 1 4 内の プータに 2 4-1 を 掛けた データを マイコン 1 位 およ データに 2 4-1 を 掛けた データを マイ コン 1 位 およ データに 2 4-1 を 掛けた データを マイ で フタ 値 数 デー スト 値を 1 つ 増し # 3 4 へ 見る。 モニタ 画 数 データの 格納が終 T した 後、 # 4 0 の 処理へ移る。 こではモニタ 面 業 の データを 元 に、 各 数 分 時 間 で

ら第2項を減ずることにより、暗時出力補正後の データが供られる。

- 24 -

以上によって、 K 1 (0) - 1.

$$K 1 (1) = \frac{MDs(0, 5) - MD_D (0, 5)}{MDs(1, 4) - MD_D (1, 4)}$$

K 1 (2) =
$$\frac{MDs(0.5) - MD_D(0.5)}{MDs(2.3) - MD_D(2.3)}$$

$$K1 (3) = \frac{MDs(0.5) - MD_D (0.5)}{MDs(3.2) - MD_D (3.2)}$$

$$K 1 (4) = \frac{MDs(0, 5) - MD_D (0, 5)}{MDs(4, 1) - MD_D (4, 1)}$$

と各般分時間に応じた係数が求められる。 K 1 (1) は、M D s (1, 4) - M D D (1, 4) すなわち、感度が 1 / 2 の適素に積分時間 T _{I N T} - T o × 2 で積分を行なった光信号に対応する出力で、M D s (0, 5) - M D D (0, 5)

- 26 -

すなわち、感度が1の画案に私分時間 TINT = Toで 私分を行なった光信号に対応する出力を割ることで、私分時間変化時の入射光量変化の割合が算出される。 K1 (2) ~ K1 (4) も同様である。以降で得られる各私分時間に対する画案出力に、上記手段で得られる各級分時間に対する係数 K1 (1) を掛けることで入射光の時間的変化の影響を無くすることが可能である。

4 0 で係数 K 1 (1) を算出した後、 # 4 1 で C N 値の 特定を行い、 C N ≤ N + 1 6 であれば # 4 2 で G N 1 = Hi、 G N 2 = Loを出力し、 イメージセンサのゲインを R 2 / r とし、 C N > N + 1 6 であれば # 4 3 で G N 1 = G N 2 = Hiを出力し、イメージセンサのゲインを R 3 / r とする。 # 4 4 4 , # 4 5 で 第 1 グループ および 第 2 グループ の 髄素出力の 場合、 # 4 6 以降へ 進み、 # 4 4 , # 4 5 で どちらも N Oの 場合、 # 4 6 ~ # 5 2 をスキップし、 # 5 3 へ 心 む。

4 6 で F L G (L) のチェックを行い、この F L G (L) が 1 であれば # 2 0 ~ # 2 5 で選択

- 27 -

納される。

次に、#51にてFLG(L)に一1の値を人れる。FLG(L)は0.1.一1の値を取り、0.00で記憶を示していてないでででは、1.0の場合には、1.0の場合には、1.0の場合には1.0の場合には1.0の場合には1.0の場合には1.0の場合には1.0の場合に1.0の場合

以上で本実施例の動作の説明を終る。

なお、本実施例において、第 1 グループおよび 第 2 グループの先頭画楽番号 N 、 M の値はマイコ ンのメモリに記憶されているが、これは外部にデ された画案ということであり、 # 4 7 以降のルーチンに逃み、FLG(L)が1でなければ # 4 7 では # 5 2 をスキップし # 5 3 へ逃む。 # 4 7 では データの読み出しを行う。 # 4 8 でDD(L)として読み出したデータに 2 ⁴⁻¹ を掛けたデータを 格納する。これは先に述べた暗時出力 補正の ためのデータであり、桁をDs(L)と合わせるために、同じ係数 2 ⁴⁻¹ を掛けている。

4 9 にて D (L) として # 2 5 で 付 た D c (L) から # 4 8 で 得 た D D (L) を 誠 じ た も の を 格 納 して いる。 # 4 9 に よって 各 歯 出 力 は そ の 暗 時 出 力 を 誠 常 さ れ、 入射 光 に 応 じ た 出 力 デークが 得 られ を 係 数 K 1 (I) を 掛 け 、 さ ら に K 2 (L) を 掛 け て いる。 ま 5 0 で る 成 変 で が ある。 # 5 0 で る に で の の 正確な データ が 格 の に な な テ つ で の 正確な データ が 格 ー 2 8 ー

ィップスイッチ等を設け、これにN.Mの笛を記憶し、マイコンがテータの読み出しを行う以前にマイコン内のRAMに取り込んでもよい。

また、本実施例においては不図示のシャッタの開閉により光照射状態と時状態をつくり出しているが、物体の反射スペクトルを測定する場合は、ストロボ光を光報とし、このストロボを発光しない状態を光照射状態とし、機械的シャッタの替出は一定とし、ストロボの発光回数を1回、2回、4回、8回、16回として、もって積分時間を変えることと等価な操作を行えばよい。

[発明の効果]

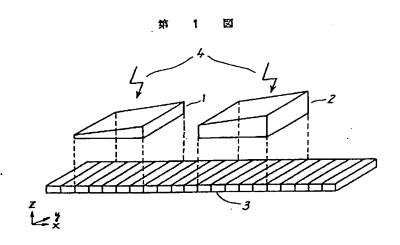
以上のように本発明によれば、 固体操像素子の各面素出力を、各面素の感度に応じて適宜に増幅することが可能となり、分光フィルタの各主被長に対する固体操像素子の両案の感度の不均一性を確依し、両案出力を平滑化することができる。 したがって、低磁度両素のダイナミックレンジが低

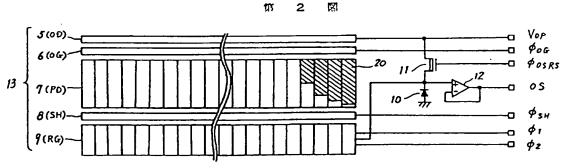
- 30 -

下することによって全体のダイナミックレンジが低下してしまうといった問題を解消することができ、ひいては高精度な分光計制が可能となる。 4. 図面の簡単な説明

1. 2 ··· 分光フィルタ、3. 1 3 ··· C C D イメージセンサ、1 4 ··· マイクロコンピュータ、1 5 ··· アナログ処理回路、1 6 ··· A / D コンパータ、2 8 ··· オペアンブ(増幅回路)、2 9. 3 0. 3 1 ··· F E T、 R 1 · R 2 · R 3 ··· 抵抗。

特許出版人 ミノルタカメラ株式会社 - 3.1 -





ញ ខេ ⊠

